## Issue Classification

App	lication/	Contro	l No

10734003

Art Unit

Examiner

Nguyen, Kimnhung

2629

OH, CHOON-YUL

Applicant(s)/Patent Under Reexamination

ORIGINAL					INTERNATIONAL CLASSIFICATION										
CLASS SI			SUBCLASS	UBCLASS CLAIMED					LAIMED	NON-CLAIMED					
345			76			G	0	9	G	3 / 30 (2006.0	01.01)				
	CRO	OSS REF	ERENCE	(S)	•	$\vdash$									
CLASS	SUBC	LASS (ON	E SUBCLAS	SS PER BLO	OCK)										
345	82					<u> </u>									
315	169.1					<u> </u>		<u> </u>				_	_		·
				-	-	ļ							├		
					<del> </del>	┢	_	<u> </u>					┼		
						╁	·								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
								1 50 0				+-			
						忊							1		<del>8181 - 1-11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - </del>
		121													
										····			ļ		
	ļļ.		ļ			ļ							-		
			ļ												
			<u> </u>			<u> </u>							-		
	<del> </del>				<u> </u>	<b></b> -						_	$\vdash$		
					<del>                                     </del>	<u> </u>						+-			
												1			
										, ,					
						<u> </u>									
						<u> </u>						+	_		
						┝					-	_			
			<u> </u>			┢									
					1										
				1		T									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					ΔΙ							.			
						M									
						$\prod$									
						Щ									
Nauven Ki	mahuna	Er	7/07		TIM	1						Tet	al Cir	ime Al	lowed
Nguyen, Kimnhung 5/7/07			RICHARD HJERPE					Total Claims Allowed:							
(Assistant Examiner) (Date)		SUPER	SUPERVISORY PATENT EXAMINER					R	. 21						
TECHNO				HIVOLITIGY	Y CENTER 2600				<del> </del>						
				5/9/07					O.G. Print Claim(s)			O.G. Print Figure			
(Legal Instruments (Date) Examiner)			(Primary	Examiner)						1 6					